



EV Group revolutionizes 3D integration from advanced packaging to transistor scaling with NanoCleave™ layer release technology – September 22, 2022

EVG introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as Fan-out Wafer-level Packaging (FoWLP) using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D Stacked ICs (3D SIC). EVG's new NanoCleave technology utilizes an IR laser and inorganic release materials to enable laser debonding on silicon with nanometer precision. "NanoCleave will help enable our customers to realize their advanced device and packaging roadmaps through a highly versatile and universal layer release technology that works with standard silicon wafers and wafer processes – enabling seamless integration in the fab and saving our customers both time and money." stated Paul Lindner, executive technology director at EV Group.



 ◇ 자세대 트랜지스터 노드에 요구되는 새로운 레이어 이송 프로세스

트랜지스터 로드템이 3nm 이하 노드로 진화하면서 매립형 전원 레일, 후면 전원 공급 네트 워크, 상보성 FET (CFET), 2D 원자 채널 같은 새로운 아키텍처와 설계 확신이 필요해졌다. 이 던 모든 기법에는 국히 않은 소대의 레이어 이승이 요구된다. 실리른 캐리어와 무기 윌리즈 레이어는 전 공정 제조 플로우를 위한 프로세스 정관성, 소재 토환성, 높은 처리 운도 요건을 지원한다. 하지만 지금까지는 설리폰 캐리어는 그라던당, 연마, 식각 공정을 거쳐서 완벽하 게 제거해야 한다. 이는 작업 중인 디바이스 레이어의 표면에 마이크론 대의 자이를 유발하 기 때문에 점단 트랜지스터 노드의 박명 레이어 작중에 사용하기에는 직합하지 않다.

EVG의 새로운 NanoCleave 기술은 IR 레이저와 무기질 릴리즈 소재를 사용하므로 실리곤 상에서 나노미터 정말도로 레이저 다본되어 가능하다. 이는 점단 패키징 공정에서 유리 기반을 사용할 필요가 없게 해온도 한계와 유리 캐리어 호환성 문제를 피할 수 있게 한다. 기준 공정 등 변경하지 않고도 전 공정에서 캐리어를 통해 초박병한 자치수 마이크론 대 이하 레이어 도 이송할 수 있다. 이런 나노미터 대의 정밀도를 지원하는 EVG의 새 프로세스는 더 얇은 디바이스 레이어와 패키지가 필요한 점단 반도체 디바이스 로드업의 오구를 중촉하고, 향상된 이중 접적을 가능하게 한다. 박형 레이어 이송 및 유리 기판을 사용할 필요가 없어 공정 비용용 중인도록 하다.

EV Group의 기술 이사인 폴 린드너(Paul Lindner)는 "반도체 공정 노드를 죽소하기가 갈수록 더 복잡하고 어려워지고 있다. 공장 노트를 축소하려면 프로세스 허용공자 또한 점자 줄기 때문이다. 업계에서는 더 높은 집적도와 더 높은 디바이스 성능을 달성하기 위한 새로운 프 로세스와 집적 방법이 필요하다"며 "우리의 NanoCleave 레이어 윌리조 기술은 박형 레이어 와 다이 적중을 통한 반도체 크기 축소 분야에서 게임 체인저가 될 것이다. 반도체 업계에서 가장 압박이 심한 요구 사망들을 해결할 참재적을 갖고 있다"고 말했다.

이어 "NanoCleave는 표준 실리른 웨이퍼 및 웨이퍼 공정들과 호환되는 유연하고 범용성이 뛰어난 레이어 윌리즈기술을 통해 우리 고객들이 정단 디바이스 및 패키징 토드맵을 실현할 수 있게 지원할 것이라며 '교객들은 이 기술을 자신들의 기준 컵에 지체없이 통합하고 시간 과 비용을 줄일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

◇ 차별화된 IR 레이저 기술

EVG의 NanoCleave 기술은 살리콘 웨이퍼 뒷면을 IR 레이저에 노출한다. 이 레이저는 살리콘 을 투과하는 고유의 파장을 사용한다. 표준 중착 공정을 통해 실리콘 스틱에 미리 구축된 무 기질 필리즈 레이어가 이 IR 광을 흡수하고, 사전에 정밀하게 지정된 레이어나 면적으로 살리 곤울 분리한다. 무기질 필리즈 레이어를 사용함으로써 품더 정말하고, 잃은 레이어를 사용함 수 있다(유기 접작제를 사용함 때 수 마이크론 대였던 것에 비해 수 나노미터 대로 얇아짐). 무기질 필리즈 레이어는 고은 공정(최대 1000°C)과 호환함 수 있어 에피택시, 중작, 어닐링 같이 유기 접착제를 사용함 수 없는 많은 새로운 전 공정 애플리웨이션들로 레이어 이송을 가능하게 한다.

◇ 제품 공급

EVG의 NanoCleave 레이어 릴리즈 기술은 현재 EVG 본사에서 데모가 가능하다.

https://v.daum.net/v/20220922113706650